

**Неоднородность включения разветвленного катода КВТ**

Saks, P.; **Seilenthal, Mats** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 104-106

[https://www.ester.ee/record=b1356516\\*est](https://www.ester.ee/record=b1356516*est)

**Поверхностная фото-ЭДС в полупроводниках и в полупроводниковых структурах : автореферат ... кандидата физико-математических наук (01.04.07)**

**Seilenthal, Mats** 1982 [https://www.ester.ee/record=b1279678\\*est](https://www.ester.ee/record=b1279678*est)

**Электрофизические свойства тонкопленочных барьеров шоттки на основе сульфида кадмия, изготовленного методом химической пульверизации**

**Krunks, Malle; Mellikov, Enn; Seilenthal, Mats** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических

материалов 1986 / с. 49-55 : ил [https://www.ester.ee/record=b1296001\\*est](https://www.ester.ee/record=b1296001*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>